τ⁻→π⁻π⁺π⁰π⁻ντ崩壊 におけるスペクトラル関数の測定

奈良女子大学大学院 人間文化研究科 物理科学専攻 高エネルギー物理学研究室 磯村 明那

目次

- τ⁻→π⁻π⁺π⁰π⁻ντの物理
- 4π系のスペクトラル関数
- 実験装置
- 事象選別
- τ⁻→π⁻π⁺π⁰π⁻ντの不変質量分布
- ・アンフォールド
- スペクトラル関数の導出
- まとめ

τ⁻→π⁻π⁺π⁰π⁻ντの物理

- **τ**粒子
 - *第3世代に属するレプトン

*最も重いレプトン(電子の質量の約3500倍) *ハドロン崩壊が可能

$$\begin{pmatrix} e \\ v_e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mu \\ v_\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tau \\ v_\tau \end{pmatrix}$$

τ粒子のハドロン崩壊(終状態にハドロンを含んだ崩壊)



4π系のスペクトラル関数







4π系に対応 これらの実験より2桁以上の統計データをもつBelle実験のデータ を用いて高い質量領域の精度を上げる



KEKB加速器



Belle検出器

* KEKB加速器で生成された粒子を検出する大型 検出器で複数の検出器から構成されている。 *高いエネルギー分解能及び運動量分解能 と優れた粒子識別能力を持つ。

SVD : 粒子崩壊点の測定 CDC : 荷電粒子の飛跡や 運動量の測定 ACC : K[±]と^{π±}の識別 TOF : 荷電粒子の飛行時 間を測定 ECL : 電子や光子の

エネルギー測定 KLM : K_L,µ粒子検出器





e⁺e⁻→τ⁺τ⁻選別条件1

Belle測定器で収集された全反応から、τ対生成を選びだすことが必要 □荷電粒子の本数が2本または4本で、荷電の合計が0 全τ崩壊事象で85%を選ぶことが出来る □検出されないニュートリノによる、ミッシング質量(MM)とミッシング角(θmiss) の情報を用いた条件が必要



e⁺e⁻→τ⁺τ⁻選別条件2

ミッシング角とミッシング質量の2次元プロット



τ⁻→π⁻π⁺π⁰π⁻ντ事象選別1

τ粒子を用いて1つのπ・と3つの荷電πに崩壊する事象を選別する。

シグナル側の半球

- 1. 半球中にπ^oが1つある(π^o再構成について次ページ)
- 2. 半球中に荷電飛跡が3本あり、その荷電の合計が-1または+1である。
- 3. 荷電粒子がπであることを要求(次ページ)
- π^oを2個以上含む事象の除去
 π^oから崩壊した2つの光子以外に高いエネルギー
 (200MeV以上)の光子があれば除く

シグナルと反対側(tagside)の半球

1. 電子が1つ、またはµ粒子が1つに崩壊する





π⁰を再構成するために用いる光子の条件 2つの光子の不変質量とπ⁰の質量の差を、 光子の質量分解能で割ったものをSyyと定義した。



 $S_{\gamma\gamma} \equiv \frac{(m_{\gamma\gamma} - m_{\pi^0})}{m_{\pi^0}}$

m_{γγ}: γの不変質量 m_{π°}:π^oの質量 σ_{γγ}: m_{γγ}の分解能

シグナル領域を-3≤S_W≤2として シグナル領域のみを解析に用いる。

荷電πを識別する条件

粒子識別の確率P(π/K)を用いて荷電粒子がπであることを要求 P(π/K)≧0.6をπと仮定する。

π⁻π⁺π⁰π⁻不変質量分布



90%以上がシグナルである!!

τ⁻→π⁻π⁺π⁰π⁻ντ候補数 138万事象

崩壊モード(バックグラウンド)	割合
τ [−] →π [−] π [−] π ⁺ π ^ο π ^ο	3.72%
τ⁻→π⁻π⁻π⁺ντ	2.45%
τ [−] →π [−] Ks(1/2)π ^ο ντ	1.78%
τ [−] →π [−] π ^ο π ^ο ντ	0.23%
Other τ decays	1.06%
全バックグラウンド	9.24%

バックグラウンドの差し引き



13

不変質量分布のアンフォールド





SVD法とは

行列Aの固有値がどこまで意味あるのかをチェックし意味ある部分だけを用いる

 Ax = b x : 真の分布(知りたい分布)

 b :観測された分布

 $x = A^{-1}b, but | A | = 0,$ A :検出器のresponse matrix

 この問題は行列Aを分解することで解決できる

 A = USV

 ここでSは対角行列、UとVは直交行列

 $S = \begin{pmatrix} s_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & s_n \end{pmatrix}$

SiはAの固有値 $s_1 > s_2 > \dots > s_n$

固有値Siがそれ自身の統計ふらつきより大きい時のみ残して そうでない時は物理的に意味がないので使わない

どこまで固有値の値を残すかが非常に重要!!

固有値の使う値を変えてテスト



今回は固有値の使う量を変えても大きな分布の差は見えない

これから行うアンフォールドは固有値10個目までを使用

Response matrixの質量分解能部分

「真の分布」ではj番目のBinにあったものが、 「観測された分布」ではi番目のBinにある確率

 $M_{3\pi\pi^{0}}|_{gen} V.S.M_{3\pi\pi^{0}}|_{obs}$



モンテカルロシミュレーションを用いた アンフォールドのテスト



アンフォールドプログラムが正常に働いている

実験データでのアンフォールド

バックグラウンドを除いたデータで アンフォールドを行った



質量bin番号	事象数	統計誤差	相対誤差(%)
10	19	3.486	18
20	443672	2119	0.47
30	1406940	3929	0.26
40	1387790	3721	0.26
50	427463	1731	0.38
60	10270	111.4	1.1

アンフォールド後の統計誤差二乗の相関



*対角要素以外ほとんど事象がない *binごとの相関は無視できる

以前の実験との比較



*1.5GeV付近ではスムーズに変化している *本実験の方が明らかに誤差が少ない

まとめ

- 2000年10月から2006年12月にBelle実験が収集した665.1/fb のデータ

 [→] τ⁻→π⁻π⁺π⁰π⁻ντ事象を約138万事象観測
- SVD法でアンフォールドしたπ⁻π⁺π⁰π⁻質量分布を得た
- その質量分布を元にスペクトラル関数を測定

 統計誤差が1%以下の高精度の測定となった

今後は

- ハドロン生成 $e^+e^- \rightarrow \overline{q}q$ のバックグラウンドを除く。
- 統計誤差以外の誤差の見積り

バックアップ

ハドロン崩壊率

$$R_{\tau,V+A} = N_c |V_{ud}|^2 S_{EW} (1 + \delta_P + \delta_{NP})$$

$$\delta_P = \frac{\alpha_s(m_\tau^2)}{\pi} + 5.2023 \frac{\alpha_s^2(m_\tau^2)}{\pi^2} + 26.366 \frac{\alpha_s^3(m_\tau^2)}{\pi^3} + (78.003 + K_4) \frac{\alpha_s^4(m_\tau^2)}{\pi^4} + O(\alpha_s^5(m_\tau^2))$$

τ粒子のハドロン崩壊率Rτの質量依存性を調べたい スペクトラル関数は、Rτの質量依存に比例する。

●このために軸ベクター状態やベクター状態のスペクトル関数の測定を行うことが求められる
 ●Rtはinclusiveな値なので全ての崩壊モードを足す必要があるが、実際の測定では各崩壊
 モードを1種類ずつ調べる